

Mikhailik T.

Publicații peste hotare - 1.

Publicații indexate în SCOPUS - 1.

2003 - 1

Characterization of thin film semiconductor heterostructures using interference modes in wide spectral region

Dmitruk Nicolas¹, Gorea Oleg², Mikhailik T.¹, Pidlisnyi E.¹, Romaniuk Volodymyr¹, Wagner Thomas³

¹ Institute of Semiconductor Physics NAS Ukraine, Kiev,

² Moldova State University,

³ LOT-Oriel GmbH, J.A. Woollam Co.

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering

Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087

Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-106



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 28.05.2024, accesat: 28.05.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

